

УДК 539.216.2: 536.42

PACS numbers: 68.65.Ac, 64.70.Nd, 61.05.Cm, 68.60.Dv, 07.85.Fv, 61.46.-w, 81.40.Ef

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВПЛИВ НАГРІВУ НА СТРУКТУРУ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИЦІЙ Sb/B_4C З КРИСТАЛІЧНИМИ ШАРАМИ СУРМИ

І. А. Копилець, В. В. Кондратенко

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Харків, Україна

Надійшла до редакції 07.06.2017

Описані особливості змін в структурі багатошарової композиції Sb/B_4C з кристалічним шарами Sb при нагріванні до 450 °C. Композиція Sb/B_4C виготовлена методом магнетронного розпилення і мала товщину шарів 7 нм (Sb) і 8,5 нм (B_4C). Дослідження проводилося за допомогою рентгенівської дифрактометрії на малих і великих кутах. Дані моделювання малокутових дифрактограм вказують на наявність перемішаних зон на межах чистих сурм'яних і B_4C шарів. Ці перемішані зони, з неоднорідним складом по товщині, при нагріванні розшаровуються та істотно зменшуються. Аморфний стан шарів B_4C і початкова текстура шарів Sb зберігаються в ході відпалів. Багатошарові періодичні композиції Sb/B_4C з періодом 15,6 нм і кристалічними шарами сурми демонструють досконалу шарувату будову до температури 350 °C.

Ключові слова: багатошарова композиція,nanoшари, сурма, карбід бору, рентгенівська дифракція.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИЦИЙ Sb/B_4C С КРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ СЛОЯМИ СУРЬМЫ

И. А. Копылец, В. В. Кондратенко

Описаны особенности изменений в структуре многослойной композиции Sb/B_4C с кристаллическим слоями Sb при нагревании до 450 °C. Композиция Sb/B_4C изготовлена методом магнетронного распыления и имела толщины слоев 7 нм (Sb) и 8,5 нм (B_4C). Исследование проводилось с помощью рентгеновской дифрактометрии на малых и больших углах. Данные моделирования малоугловых дифрактограмм указывают на наличие перемешанных зон на границах чистых сурьмяных и B_4C слоев. Эти перемешанные зоны, с неоднородным составом по толщине, при нагревании расслаиваются и существенно уменьшаются. Аморфное состояние слоев B_4C и начальная текстура слоев Sb сохраняются в ходе отжигов. Многослойные периодические композиции Sb/B_4C с периодом 15,6 нм и кристаллическими слоями сурьмы демонстрируют совершенное слоистое строение до температуры 350 °C.

Ключевые слова: многослойная композиция, нанослои, сурьма, карбид бора, рентгеновская дифракция.

FEATURES OF FORMATION AND EFFECT OF HEATING ON THE STRUCTURE OF Sb/B_4C MULTILAYER COMPOSITION WITH THE CRYSTALLINE ANTIMONY LAYERS

I. A. Kopylets, V. V. Kondratenko

Details of structure changes in the Sb/B_4C multilayer composition with crystalline Sb layers under heating up to 450 °C are described. The Sb/B_4C composition was made by magnetron sputtering and had layers' thicknesses of 7 nm (Sb) and 8,5 nm (B_4C). The research was conducted using X-ray diffractometry at small and large angles. Computer modeling of the small-angle diffractograms indicates the presence of mixed zones at borders between the layers of pure antimony and B_4C . These mixed zones, with an inhomogeneous composition in thickness, delaminated and diminished substantially under heating. Amorphous state of the B_4C layers and the initial crystalline texture of the Sb layers saved during annealing. The Sb/B_4C multilayer periodic composition with a period of 15.6 nm, and with the layers of crystalline antimony, demonstrates the perfect stratified structure up to a temperature of 350 °C.

Keywords: multilayer composition, nanoscale layers, antimony, boron carbide, X-ray diffraction.

1. ВСТУП

Випробування показали, що багатошарові періодичні композиції (БПК) Sb/B₄C мають одну з найкращих відбивну здатність в діапазоні довжин хвиль 6,7–10 нм [1, 2]. Це говорить про перспективність таких багатошарових покріттів для створення рентгенооптичних елементів в цьому діапазоні.

Нанотовщинні багатошарові композиції Sb/B₄C є новими і малодослідженими. Питання про їхню термічну стійкість важливе для багатьох застосувань, де є інтенсивні потоки випромінювання, таких як синхротрони, плазмові джерела та інш.

В попередніх роботах [1, 3] було встановлено, що у БПК Sb/B₄C у залежності від товщини шарів сурма може бути в аморфному, або в кристалічному стані. У таких композиціях шари сурми знаходяться в кристалічному стані, якщо їхня товщина більша 5 нм. В різних структурних станах сурма має різну густину. Густина аморфної сурми — 5,3 г/см³, а таблична густина кристалічної сурми — 6,7 г/см³. Величина густини сильно впливає на відбивну здатність БПК Sb/B₄C на робочих довжинах хвиль [1].

В роботі [4] було проведено дослідження термічної стійкості і структурних змін в короткоперіодних БПК Sb/B₄C (з періодом 4,4 нм) і аморфними шарами сурми. В таких БПК вже при відпалі 200 °C розвивається шорсткість і зменшується відбивна здатність. А після 290 °C період різко зменшується (на 13,9 %) і знижується в 100 разів інтенсивність піків малокутової рентгенівської дифракції, пов'язаних з періодичністю шарів у покрітті. При відпалі 290 °C в багатошаровій композиції Sb/B₄C відбувається кристалізація шарів сурми, яка й супроводжується об'ємними змінами цих шарів через значну відмінність густини аморфної та кристалічної сурми. Це призводить до пошкодження і вигинання шарів покриття, розвитку міжшарової шорсткості та до утворення сурм'яних глобул.

Тобто причиною втрати експлуатаційних характеристик багатошарових дзеркал Sb/B₄C з тонкими шарами була кристалізація аморфних шарів сурми та процеси пошкодження шаруватої будови, що її

супроводжували. Очевидно, слід очікувати більшої термічної стійкості БПК Sb/B₄C, якщо шари сурми будуть кристалічними вже у вихідному стані.

Задачею даної роботи було вивчити особливості змін в структурі багатошарових композицій Sb/B₄C з кристалічним шарами Sb при термічній дії.

2. МЕТОДИКА

Виготовлення БПК Sb/B₄C відбувалося методом прямоточного магнетронного розпилення. Два магнетроні джерела розпилили Sb і B₄C в середовищі аргону за тиску 2·10⁻³ мм рт. ст. Скляна підкладка кріпилася на висоті 3 см над магнетронами на карусель, яка переміщувалася над магнетронами з контролюваною швидкістю.

Відпал робився у вакуумній камері за тиску 1·10⁻⁵ мм рт. ст. Зразок витримувався при кожній потрібній температурі 60 хв, після чого його охолоджували і виймали з камери для дослідження.

Рентгеноструктурні дослідження виконувалися на дифрактометрі ДРОН-3М у випромінюванні мідного анода за геометрії 0–20. Зйомки на великих кутах здійснювалися з графітовим монохроматором перед лічильником. У зйомках на малих кутах використовувався кремнієвий монохроматор на первинному пучку, який виділяв Cu-K_α₁ випромінювання з довжиною хвилі $\lambda = 0,154059$ нм. Для послаблення інтенсивних піків застосовували ослаблювач з алюмінієвої фольги.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для проведення дослідження методом магнетронного розпилення був зроблений зразок багатошарової композиції Sb/B₄C з періодом (сумою товщин шарів Sb і B₄C) 15,6 нм і кількістю періодів 10. В ньому шари сурми у кристалічному структурному стані. Підтвердженням цьому є дані рентгенівської дифрактометрії на великих кутах (рис. 1). На рис. 1 для порівняння наведено також дифрактограми БПК Sb/B₄C з періодом 4,4 нм (з тонкими аморфними шарами сурми). У досліджуваному зразку на відміну від покриття Sb/B₄C з меншим періодом добре видно дифракційні піки. Ці піки відповідають

площинам (003) і (006) кристалічної решітки сурми. Відсутність інших дифракційних максимумів говорить про те, що кристалічна структура шарів сурми має виражену текстуру з площинами (003), паралельними поверхні покриття.

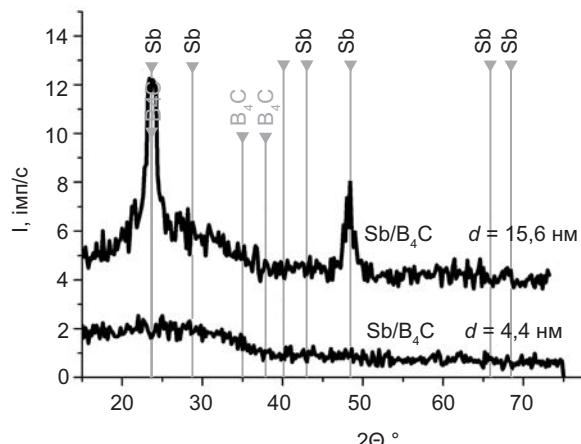


Рис. 1. Рентгенівські дифрактограми БПК Sb/B₄C з періодами 15,6 нм та 4,4 нм, зняті в Cu-Кα випромінюванні. На рисунку також нанесені мітки кутів, на яких за табличними даними ICDD Powder Diffraction File повинні знаходитись піки кристалічних Sb та B₄C

Період БПК Sb/B₄C визначався за кутовим положенням піків на малокутовій рентгенівській дифрактограмі в геометрії Θ -2 Θ (рис. 2). Значна кількість дифракційних піків від шаруватої структури і те, що піки вузькі та мають симетричну форму, говорить, що композиція має високу періодичність шарів і придатна до використання у рентгенівській оптиці.

Була проведена серія годинних відпалів даної багатошарової періодичної композиції

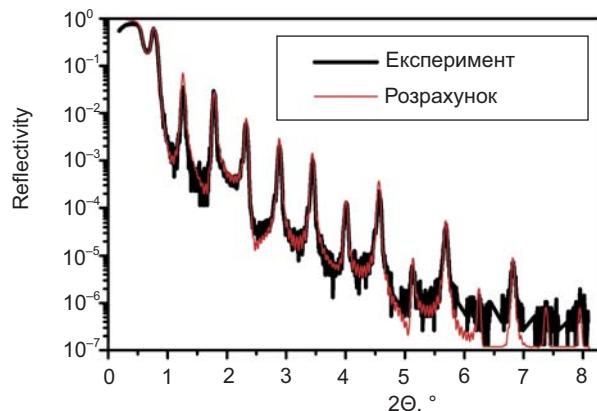


Рис. 2. Експериментальна і розрахункова малокутові рентгенівські дифрактограми БПК Sb/B₄C з періодом 15,6 нм і з кристалічними шарами Sb в Cu-K_α₁ випромінюванні

Sb/B₄C при температурах у діапазоні 100–450 °C з кроком 50 °C. Після кожного відпалу знімалась рентгенівська дифрактограма на малих і великих кутах.

На рис. 3 наведена частина цих малокутових рентгенівських дифрактограм зразка Sb/B₄C.

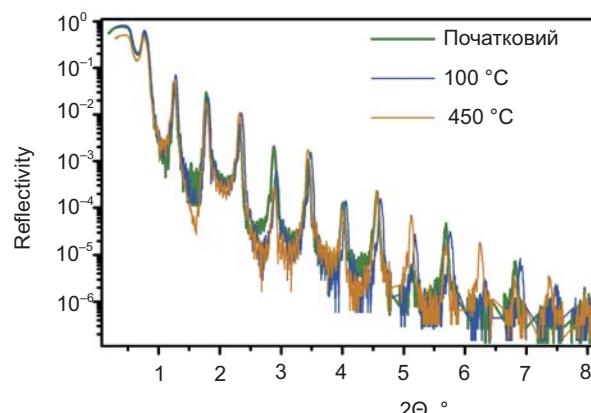


Рис. 3. Малокутові рентгенівські дифрактограми в Cu-K_α₁ випромінюванні ($\lambda = 0,154059$ нм) в геометрії 0-2 Θ зразка багатошарової періодичної композиції Sb/B₄C (період 15,6 нм) у початковому стані і після відпалу при 100 та 450 °C

Як видно з рис. 3, на малокутових дифрактограммах відбувалися значні зміни співвідношення висот дифракційних піків різних порядків. Так після першого відпалу при 100 °C зменшилась висота п'ятого порядку, а висота другого і дев'ятого — зросла, при подальших відпалах зростала висота одинадцятого і тринадцятого піків і т. д. Цей перерозподіл інтенсивності гармонік свідчить, що під час відпалів змінювалось співвідношення товщин шарів, які складають кожен період [5].

На рис. 4 показано, як з температурою відпалу змінювався період БПК Sb/B₄C, визначений за положенням дифракційних піків на малокутових рентгенівських дифрактограмах.

Відпал при 100 °C привів до зменшення періоду БПК на 0,2 нм, а при подальших відпалах величина періоду поступово повернулася до приблизно початкового значення.

Числову інформацію про деталі будови БПК дає комп’ютерне моделювання малокутових рентгенівських дифрактограм. Таке моделювання для БПК Sb/B₄C було зроблено за допомогою програми XReyCalc [6]. У цій програмі міняючи

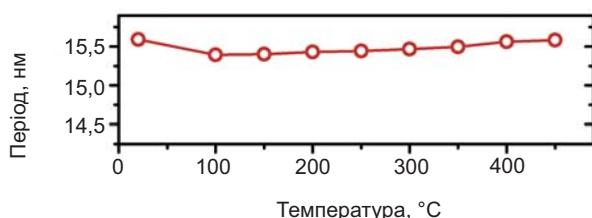


Рис. 4. Залежність величини періоду багатошарової періодичної композиції Sb/B₄C від температури відпалу

параметри моделювання (товщину шарів, щільність, шорсткість), досягаємо, щоб розрахункова дифрактограмма збіглася з експериментальною. На рис. 2 наведені експериментальна і розрахункова дифрактограмми після закінчення підгонки для зразка БПК Sb/B₄C у початковому стані. Добрий збіг теоретичної і експериментальної дифрактограм свідчить про близькість параметрів моделювання до реальних. За даними моделювання у досліджуваній БПК Sb/B₄C до відпалу наявні шари сурми товщиною 5,22 нм і шари B₄C товщиною 8,59 нм з густинами, близькими до табличних для кристалічної сурми (6,7 г/см³) і B₄C (2,5 г/см³) відповідно. Шорсткість меж цих шарів становить 0,4 нм. Важливою деталлю будови цієї БПК Sb/B₄C у початковому стані, виявленою моделюванням, є наявність значних (товщиною 1,8 нм) перемішаних зон на межах, де B₄C осаджувався на сурму (межі B₄C-на-Sb). Ці перемішані зони мають досить велику густину 5,1 г/см³ і мають розмиту межу з шарами чистої сурми (моделюються шорсткістю 1,4 нм).

Моделювання малокутових дифрактограм відпаленої БПК Sb/B₄C показало, що після першого відпалу (при 100 °C) товщина перемішаних зон значно зменшилася до 0,95 нм, а товщини шарів чистих Sb і B₄C збільшилися до 5,82 нм і 8,64 нм відповідно. При відпалах з вищими температурами перемішані зони далі плавно стонувалися, майже повністю зникаючи після відпалу при 450 °C, а товщини шарів B₄C і Sb зростали до 9,07 нм і 6,52 нм. Саме цей процес поступового дифузійного розшарування перемішаної зони і збільшення товщини шарів чистих компонентів у кожному періоді БПК відповідає за зміну співвідношення висот піків, яка спостерігалася на малокутових рентгенівських дифрактограмах у ході відпалів.

Виникнення перемішаних зон на межах B₄C-на-Sb у ході виготовлення БПК Sb/B₄C пов'язано з летючістю сурми — вона легко сублімує і має високий коефіцієнт розпилення. Так для досягнення зіставної швидкості розпилення при магнетронному методі на мішень сурми треба подавати іонний струм у 5 разів менший ніж на мішенні Cr, Ni, Mo, Cu. Вважаємо, що при виготовленні БПК Sb/B₄C при осадженні B₄C на Sb спочатку відбувається перерозпилення сурми і відбувається осадження суміші атомів Sb, B і C. У міру збільшення товщини перемішаного шару концентрація сурми у ньому зменшується, і на певній стадії починає рости вже шар чистого B₄C.

Сурма не утворює сполук і не розчиняється ні в B, ні в C [7, 8]. Тому є логічним розшарування і зникнення перемішаних шарів при підвищених температурах, коли атоми компонентів стають достатньо дифузійно-рухливими. У наслідок особливостей свого формування, очевидно, перемішані зони неоднорідні за складом по глибині. Після першого відпалу (при 100 °C) розшарувалась частина перемішаної зони, забагачена сурмою, судячи з більшого нарощення товщини шарів чистої сурми. Тобто при різних температурах відпалу відбувалось розшарування перемішаних шарів різного хімічного складу і різної густини. Цим можна пояснити складну залежність періоду досліджуваної БПК Sb/B₄C від температури (рис. 4) — його зменшення і зростання на різних ділянках графіка.

При 450 °C руйнування багатошарової композиції Sb/B₄C не відбулося (піки на малокутових рентгенівських дифрактограмах залишаються високими). Подальші відпали були припинені із-за нетермостійкості скла, яке використовувалося в якості підкладки.

На рис. 5 наведені дані рентгенівської дифрактометрії на великих кутах.

У зразку БПК Sb/B₄C з періодом 15,6 нм вже у початковому стані спостерігаються піки від кристалічної сурми на $2\theta = 23,7^\circ$ від кристалічних площин (003) і на $2\theta = 48,3^\circ$ від площин (006). Після відпалу до 100 °C ці піки стали дещо вищими і при подальших відпалах змінювались мало. Початкова текстура шарів сурми (003) також зберігається у ході відпалів.

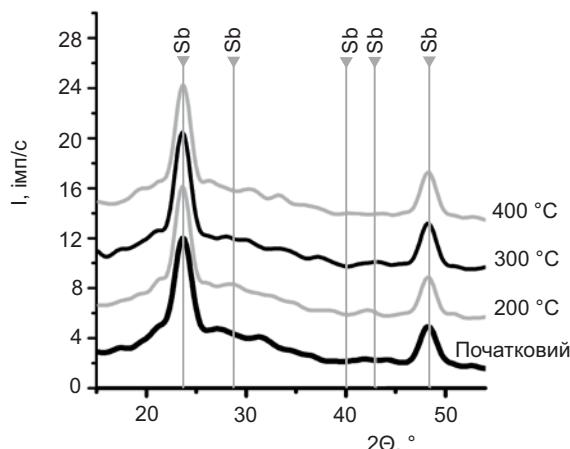


Рис. 5. Рентгенівські дифрактограмми в Cu-К α випромінюванні на великих кутах для БПК Sb/B₄C в вихідному стані і після відпалів при температурах 200 °C, 300 °C та 400 °C

4. ВИСНОВКИ

В ході роботи за допомогою рентгенівської дифрактометрії досліджені зміни в структурі багатошарових композицій Sb/B₄C з кристалічними шарами сурми при нагріванні до 450 °C.

Можна зробити наступні висновки:

1. При відпалі БПК Sb/B₄C з кристалічними шарами сурми змінюється її період: до температури 100 °C період зменшується на 0,2 нм, а в інтервалі температур 100–450 °C період зростає і повертається до приблизно початкового значення. Це пов'язано з розшаруванням неоднорідних за складом перемішаних зон на межах чистих сурм'яних і B₄C шарів.

2. БПК Sb/B₄C з періодом 15,6 нм і кристалічними шарами сурми здатна працювати як рентгенооптичний елемент без втрати експлуатаційних характеристик до температури 350 °C. Нагрівання до 450 °C спричинює розвиток шорсткості, можливо пов'язаний з нестійкістю скляної підкладки.

3. Попередній відпал БПК Sb/B₄C з кристалічними шарами сурми при 350 °C дозволить уникнути зміни періоду при подальшій експлуатації в умовах термічного навантаження, зберігаючи при цьому високий коефіцієнт відбиття рентгенівського дзеркала. Така обробка багатошарових рентгенівських дзеркал Sb/B₄C з кристалічними шарами сурми підвищить їхню термічну стійкість при роботі у інтервалі температур до 350 °C.

ЛІТЕРАТУРА

1. Kopylets I. A., Kondratenko V. V., Zubarev E. N., Voronov D. L., Gullikson E. M., Vishnyakov E. A., Ragozin E. N., Fabrication and characterization of Sb/B₄C multilayer mirrors for soft X-rays // Applied Surface Science. — 2014. — Vol. 307. — P. 360–364.
2. Вишняков Е. А., Лугинин М. С., Пирожков А. С., Рагозин Е. Н. Апериодические многослойные зеркала нормального падения в области $\lambda < 13$ нм // Труды 53-й научной конференции МФТИ «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук». Часть II. Общая и прикладная физика. — М.: МФТИ, 2010. — С. 232–234.
3. Вишняков Е. А., Воронов Д. Л., Gullikson E. M., Кондратенко В. В., Копылец И. А., Лугинин М. С., Пирожков А. С., Рагозин Е. Н., Шатохин А. Н. «Многослойные зеркала нормального падения на основе Sb/B₄C для диапазона 80 Å < 1 < 120 Å» // Квант. электроника. — 2013. — Т. 43, № 7. — С. 666–673.
4. Копилець І. А., Зубарев Є. М., Кондратенко В. В., Севрюкова В. А. Зміни у структурі багатошарових плівкових нанокомпозицій Sb/B₄C при нагріві до 360 °C // Металлофіз. новейшиє технол. — 2016. — Т. 38, № 7. — С. 911–921.
5. Montcalm C., Sullivan B. T., Pepin H., Dobrowolski J. A., Sutton M. Extreme-ultraviolet Mo/Si multilayer mirrors deposited by radio-frequency-magnetron sputtering // Applied optics. — 1994. — Vol. 33, No. 10. — P. 2057–2068.
6. <http://sci-progs.com/>
7. Okamoto H. B-Sb (Boron-Antimony) // Journal of Phase Equilibria. — 1991. — Vol. 12. — No. 3. — P. 391–393.
8. Диаграммы состояния двойных металлических систем: Справочник: В 3 т.: Т. 1 / Под общ. ред. Н. П. Лякишева. — М.: Машиностроение, 1996. — 992 с.

REFERENCES

1. Kopylets I. A., Kondratenko V. V., Zubarev E. N., Voronov D. L., Gullikson E. M., Vishnyakov E. A., Ragozin E. N., Fabrication and characterization of Sb/B₄C multilayer mirrors for soft X-rays // Applied Surface Science. — 2014. — Vol. 307. — P. 360–364.

2. Vishnyakov E. A., Luginin M. S., Pirozhkov A. S., Ragozin E. N. Aperiodicheskie mnogoslojnye zerkala normal'nogo padeniya v oblasti $\lambda < 13$ nm // Trudy 53-j nauchnoj konferencii MFTI «Sovremennye problemy fundamental'nyh i prikladnyh nauk». Chast' II. Obschaya i prikladnaya fizika. — M.: MFTI, 2010. — P. 232–234.
3. Vishnyakov E. A., Voronov D. L., Gulliksson E. M., Kondratenko V. V., Kopylets I. A., Luginin M. S., Pirozhkov A. S., Ragozin E. N., Shatohin A. N. «Mnogoslojnye zerkala normal'nogo padeniya na osnove Sb/B₄C dlya diapazona 80 Å < 1 < 120 Å» // Kvant. elektronika. — 2013. — Vol. 43, No. 7. — P. 666–673.
4. Kopylets I. A., Zubarev E. M., Kondratenko V. V., Sevryukova V. A. Zmini u strukturni bagatosharovih plivkovih nanokompozicij Sb/B₄C pri nagrivi do 360 °C // Metallofiz. novejshie tehnol. — 2016. — Vol. 38, No. 7. — P. 911–921.
5. Montcalm C., Sullivan B. T., Pepin H., Dobrowolski J. A., Sutton M. Extreme-ultraviolet Mo/Si multilayer mirrors deposited by radio-frequency-magnetron sputtering // Applied optics. — 1994. — Vol. 33, No. 10. — P. 2057–2068.
6. <http://sci-progs.com/>
7. Okamoto H. B-Sb (Boron-Antimony) // Journal of Phase Equilibria. — 1991. — Vol. 12. — No. 3. — P. 391–393.
8. Diagrammy sostoyaniya dvojnyh metallicheskikh sistem: Spravochnik: V 3 t.: T. 1 / Pod obsch. red. N. P Lyakisheva. — M.: Mashinostroenie, 1996. — 992 p.